# **RESIST REMOVING APPARATUS**

Patent number:

JP1189921

**Publication date:** 

1989-07-31

Inventor:

TAMURA KATSUHIKO

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

H01L21/30; G03C11/00; G03F7/00

- european:

**Application number:** 

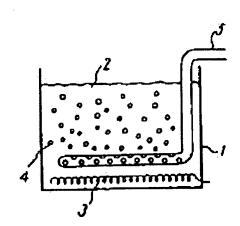
JP19880016127 19880126

Priority number(s):

### Abstract of JP1189921

PURPOSE:To prevent decrease of concentration of hydrogen peroxide solution and to enable resist to be removed stably, by dissolving ozon gas in a heated mixture of sulfuric acid and the hydrogen peroxide solution.

CONSTITUTION:Liquid mixture 2 consisting of concentrated sulfuric acid and hydrogen peroxide in proportions of about 4:1 is introduced into a chemical vessel 1 and heated by a heater 3 to a temperature of 100-130 deg.C. Then, ozon gas 4 is fed into the liquid from a bubbler 5. Bubbles of the ozon gas produced thereby are contacted with the heated liquid mixture 2 of the concentrated sulfuric acid and hydrogen peroxide, and a part of the ozon gas is dissolved in the solution. A wafer having resist thereon is dipped in the solution for about 15 minutes, whereby the resist is removed from the wafer. The resist removing solution may be substituted by a mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. According to this method, deterioration of capability of removing the resist can be prevented effectively.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⊕公開特許公報(A)

平1-189921

®Int.Cl. '	識別記号	庁内整理番号	個公開	平成1年(	1989	9)7月31日
H 01 L 21/30 G 03 C 11/00	3 6 1 3 0 3	R - 7376-5F 7267-2H				
G 03 F 7/00	102	Z-8908-2H 審查請求	<b>未請求</b>	請求項の数	1	(全2頁)

❷発明の名称 レジスト除去装置

②特 頭 昭83-16127

②出 頭 昭63(1988) 1月26日

免孕明 孝田村

勝 彦 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所內

勿出 顯 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内 2丁目 2番 3号

個代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

¥ #2 #2

1. 発明の名称

レジスト除去装置

2. 袋許爾求の認因

ゥニハに付いたレジストを除去するレジスト級 会装値において、虚弦破と過級化水業水の混合被。 又は機能跟と護磷酸の混合欲の入つた森稼物と、 この混合液を加熱するためのヒーターと、この混 合液にオゾンを移消させるためのパブラーとを傷 えたレジスト飲去装置。

3. 発明の詳細な説明

(銀楽上の利用を計)

この発明は、半導体製造に用いられるレジスト 銃虫転送に関するものである。

(従来の技術)

第2図は皮来のシジスト除出装置を示す平面図であり、図において、(1)は胸散物・(2)は機配配と 過酸化水素水の混合板・(3)はこの混合板(2)を加熱 するためのヒーターである。

次に動作について説明する。ヒーターiBIにより、

100~130℃に別熱した吸硫酸と適酸化水素 水の混合液(2)が約4:1の割合で入つた凝液管(3) の中に、レジストが付いたウェハを入れる。約15 分種遊すると、ウェハに付いたレジストは、除去 される。

〔発明が解決しようとする緑冠〕

世来のレジスト除去装置は以上のように特成されておう、資務限と過報化水表水の協合数を100~130でまで昇離するため、退取化水準水が水と 世常に分解し、レジスト除去能力が低下する。このため、この混合数がレジストを除去する能力の 保持時間は卵常に短くなる。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、レジスト除去能力の低下を防 止するとともに、安定にレジスト験会ができるレ ジスト除去義量を得ることを目的とする。

〔課題を解決するための呼吸〕

との発明に係るレジスト放会福祉は、昇級された機能機と過激化水水水の混合液にオゾンガスを 窓解するためのパブラを設けたものである。

## 特開平1-189921(2)

#### (作用)

この発明におけるレジスト除去気配は、ヘブラーにより供給されたオゾンガスが、最初股と過敏化水素水の混合液に搭解する。

## 〔寒焰冽〕

以下、この発明の一実施院を図について説明する。第1 個において、山は実被欄、個は農保限と過酸化水準水の総合液、個はこの混合液(Qを加熱するためのヒーター、側はオゾンガス、例はこのオゾンガス(個を機能酸と過敏化水深水の混合液(Q)にパブリング含せるためのパブラーである。

次に動作について設別する。業液構①の中に約(;1の部合で最低酸と過酸化水泉水の混合液(のを入れ、これをヒーター(例によつで 100~ 130 でに加熱する。 久いで、パブラー(例より送られたオソンガス(例は、気心となつで、昇起された機能を必要水の混合液(例と気管設御し、一部が終生する。 この溶液の中に、レジストが付いたクエハを入れ、約16分組過するとウエハに付いたレジストは除去される。

なお上記突船例ではレジスト飲金額に通航機と 通際化水料水の組合液を使用したものを示したが、 レジスト除土能に硫磁胺と設備薬の残合散を使用 してもよい。

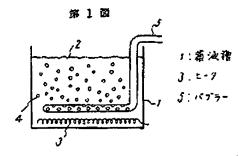
#### (発射の効果)

以上のように、この発明によれば、加熱された 依欲と過酸化水気水にオゾンガスを避解させるこ とにより、過酸化水吸水の過度低下の衍止ができ るため、安定したレジスト級会と蒸液使用量の削 減ができる。

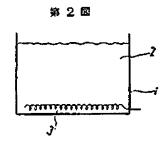
#### 4 図前の簡単な説明

なお、図中国一符号は同一または相名部分を示す。

代班人 大岩堆



BEST AVAILABLE COP



-122-